

Porte-Échantillon Xrd / Lame De Poudre Pour Diffractomètre À Rayons X

Numéro d'article: KTOM-XRD



Introduction

La diffraction des rayons X sur poudre (XRD) est une technique rapide pour identifier les matériaux cristallins et déterminer leurs dimensions de cellule unitaire.

[En savoir plus](#)